

高性能CMOSカレントミラー回路の設計とその応用

仁木義規* 小林 春夫

群馬大学工学部電気電子工学科 〒 376-8515 群馬県桐生市天神町 1-5-1
tel:0277-30-1788 fax:0277-30-1707 e-mail:k_haruo@el.gunma-u.ac.jp

High Performance CMOS Current Mirror Circuits

Yoshiki NIKI Haruo KOBAYASHI

Electronic Engineering Department, Faculty of Engineering, Gunma University
1-5-1 Tenjin-cho Kiryu Gunma Japan 376-8515

Abstract - この論文ではCMOSカレントミラー回路の低電圧化とコピー精度の向上を目指していくつかの電流ミラー回路を提案する。これらの回路をCMOS DA変換器、OPアンプに組み込むことによりその有用性を明らかにする。CMOS DA変換器へ応用することで、その電源の低電圧化と電流ミラーの精度の向上が確認できた。またOPアンプに應用することでその低電圧化が可能であることが確認できた。

キーワード : カレントミラー、CMOSアナログ回路、低電圧、DA変換器、オペアンプ

Keywords: Current Mirror, CMOS Analog Circuit, Low Voltage, DAC, Operational Amplifier

はじめに

CMOSアナログ集積回路においてカレントミラー回路は様々な回路で應用されている。たとえば電流と抵抗を用いて構成するDA変換器ではデジタル入力に比例するアナログ出力を生成するための電流源として用いられる。これらの電流源として使用されているCMOSカレントミラー回路の問題点として「最小許容電圧が高い」「MOSのチャネル長変調効果の影響」などが挙げられる[1]。この論文ではこれらの問題点を解決するため、MOSの“飽和領域”ではなく“線形領域”を使用する、もしくはMOSではなく抵抗を使用する低電圧なカレントミラー回路を検討し、それらをDA変換器やOPアンプ回路へ應用し低電圧化をSPICEシミュレーションで確認したので報告する。

基本的なカレントミラー回路

ゲートソース間電圧が等しく、飽和領域で動作している2つの同一MOSトランジスタには等しい電流が流れる。この性質を利用した回路がカレントミラー回路で Fig.1 にその基本的な回路を示す。基本的なカレントミラー回路の問題点としては $V_{DS1} = V_{GS1} = V_{GS2}$ であるが V_{DS2} が V_{GS2} に等しくない(すなわち $V_{DS1} \neq V_{DS2}$) 場合には、チャネル長変調効果によって入出力電流間の誤差が生じ、また、 V_{out} が小さく、M2が飽和領域でないときにも誤差が生じることであ

る。 $V_{DS2}(=V_{out})$ を変化させたときの I_{out} を Fig.2 に示す。

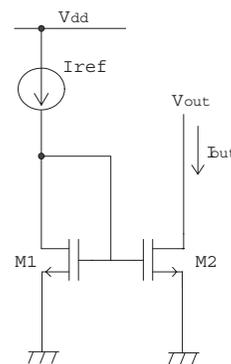


Fig1:基本的なカレントミラー回路

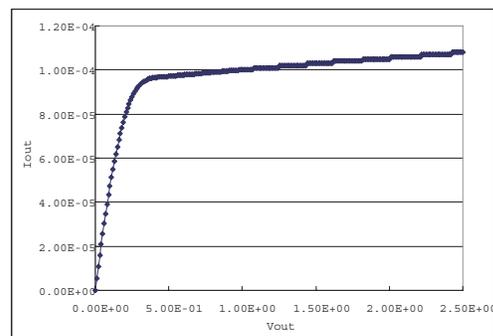


Fig.2: 基本的なカレントミラー回路 $V_{OUT} - I_{OUT}$ 特性

・カスコードカレントミラー回路

Fig.3にカスコードカレントミラー回路を示す。このカスコードカレントミラー回路は M_3 を電流バッファとして入れることで V_{out} の大きな変化から M_2 の V_{DS} 変化が少ないようにするので、チャンネル長変調効果の影響を小さくすることができる。しかしその代償として余分な電圧余裕を必要とする。基板バイアス効果を見逃し、すべてのトランジスタが同一であると仮定しカスコードカレントミラー回路の V_{OUT} の最小許容電圧を計算すると、 M_2, M_3 が飽和領域に入っていることから

$$\begin{aligned} V_{out}(min) &= V_{GS4} + V_{GS1} - V_{TH} \\ &= (V_{GS4} - V_{TH}) + (V_{GS1} - V_{TH}) + V_{TH}. \end{aligned}$$

となる。すなわち基本カレントミラー回路に比べて M_3 のゲートソース間電圧 V_{GS4} の電圧余裕を犠牲にしている。このことよりカスコードカレントミラー回路は最小許容電圧が高いということが分かる。 V_{out} を変化させたときの I_{out} の変化を Fig.4、 V_X, V_Y の変化を Fig.5 に示す。

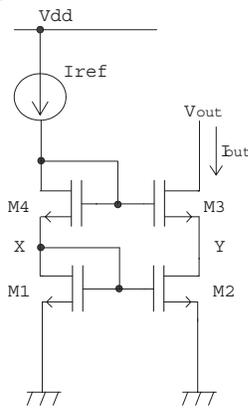


Fig.3: カスコードカレントミラー回路

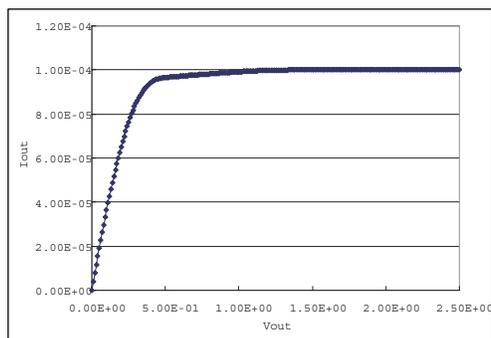


Fig.4: カスコードカレントミラー回路 $V_{OUT} - I_{OUT}$ 特性

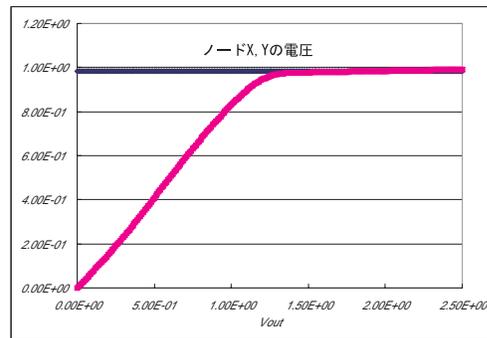


Fig.5: カスコードカレントミラー回路 $V_{OUT} - V_X, V_Y$ 特性

・OPアンプを使用したカレントミラー回路

Fig.6にOPアンプを使用したカスコードカレントミラー回路 (regulated cascode current mirror) を示す。この回路も V_{out} の変化による M_2 の V_{DS} 変化を抑えるのでチャンネル長変調効果の影響を小さくすることができる。Fig.3の回路に比べて出力インピーダンスがこのOPアンプのゲイン分だけ高くなる。しかし同様に余分な電圧余裕を必要とするので最小許容電圧が高くなってしまふ。 V_{out} を変化させたときの I_{out} の変化を Fig.7、 V_X, V_Y の変化を Fig.8 に示す。出力インピーダンスがこのOPアンプのゲイン分だけ高くなる。

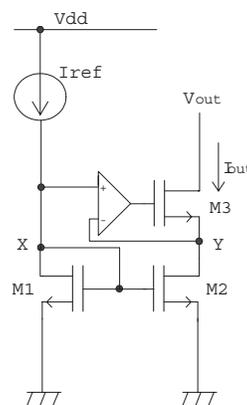


Fig.6: Basic regulated cascode current mirror

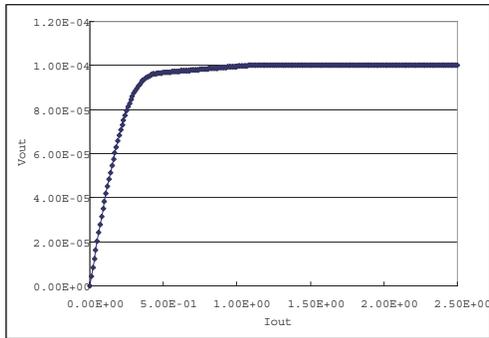


Fig.7: Basic regulated cascode current mirror
 $V_{OUT} - I_{OUT}$

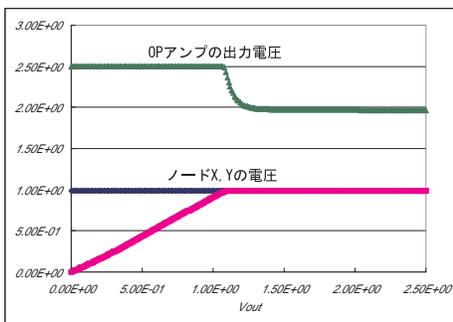


Fig.8: Basic regulated cascode current mirror
 $V_{OUT} - V_X, V_Y$

・線形領域を利用したカレントミラー回路

従来の多くのカレントミラー回路はMOSを飽和領域で使うことが前提であった。しかしトランジスタ M_1 と M_2 のゲート-ソース間電圧だけでなく両者のドレイン-ソース間も等しければトランジスタを飽和領域だけでなく線形領域でも電流をコピーすることができる。このことに注目したカレントミラー回路を Fig.9 に示す [2, 5]。この回路で M_1 と M_2 のゲート電圧は等しい。 M_4 により M_1 が線形になり、また OP アンプにより M_1 と M_2 のドレイン電圧は等しくなる。すなわち M_1 と M_2 は線形領域で使用され最小許容電圧を低くすることができる。さらにカスコード素子として M_3 を使用しているのでチャネル長変調効果の影響も小さくなる。

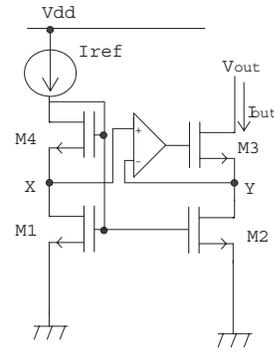


Fig.9: High compliance regulated cascode current mirror

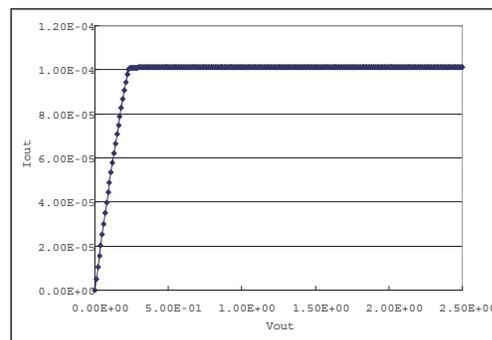


Fig.10: High compliance regulated cascode current mirror
 $V_{OUT} - I_{OUT}$

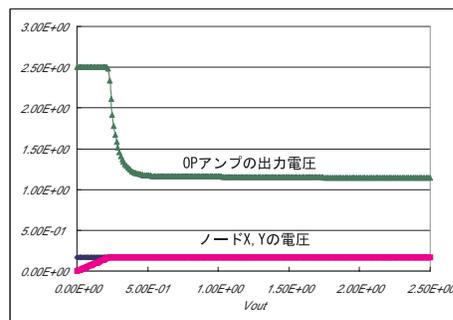


Fig.11: High compliance regulated cascode current mirror
 $V_{OUT} - V_X, V_Y$

・高性能カレントミラー回路の提案

6.1 提案カレントミラー回路 (1)

Fig.12 に提案回路を示す。この回路は M_1 と M_2 のゲート部分を基準電圧 V_{ref} に接続し M_1, M_2 を線形領域で動作させる。OP アンプによって $V_{DS1} = V_{DS2}$ としている。 V_{ref} を高い電圧値にすることで M_1 と M_2 を深い線形領域で動作させ、Fig.9 の構成よりさ

らに最小許容電圧を低くできる。この回路はチャネル長変調効果の影響も小さい。 V_{out} を変化させたときの I_{out} を Fig.13、 V_X, V_Y の変化を Fig.14 に示す。

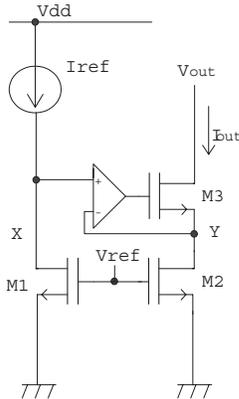


Fig.12: 提案カレントミラー回路 (1)

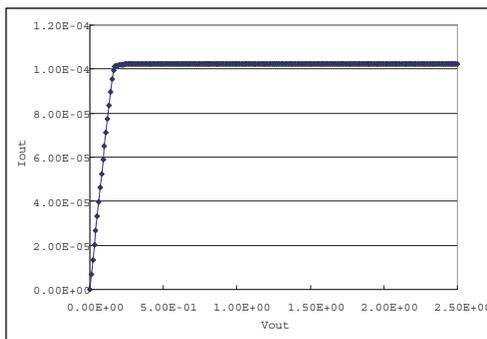


Fig.13: 提案カレントミラー回路 (1) $V_{OUT} - I_{OUT}$ 特性

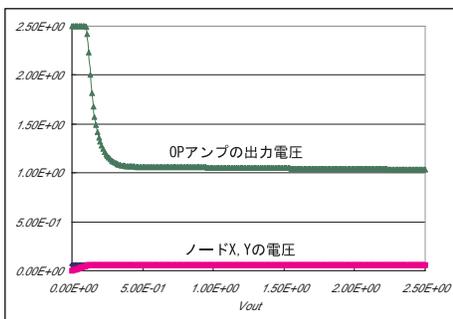


Fig.14: 提案カレントミラー回路 (1) $V_X, V_Y - V_{OUT}$ 特性

6.2 提案カレントミラー回路 (2)

6.1 節で M_1 と M_2 を線形領域で使用できることを確認することができたので M_1 と M_2 部分が抵抗でもカレントミラー回路が構成できると考えた。この提案

回路 (2) を Fig.15 に示す。この回路も最小許容電圧を低くすることができる。 V_{out} を変化させたときの I_{out} の変化を Fig.16、 V_X, V_Y の変化を Fig.17 に示す。

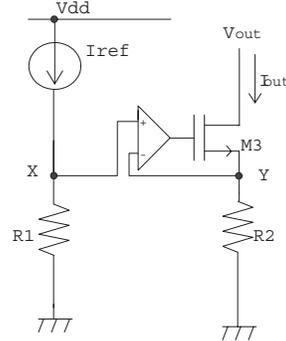


Fig.15: 提案カレントミラー回路 (2)

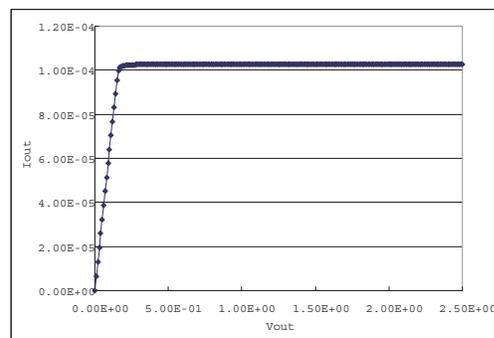


Fig.16: 提案カレントミラー回路 (2) $V_{OUT} - I_{OUT}$ 特性

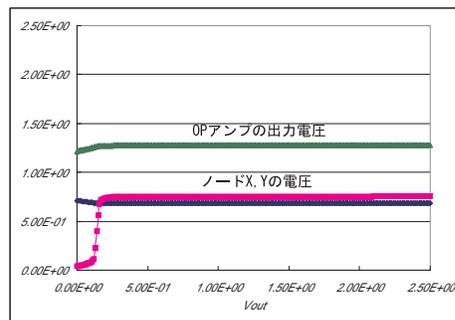


Fig.17: 提案カレントミラー回路 (2) $V_X, V_Y - V_{OUT}$ 特性

高性能カレントミラー回路の応用

5.1 DA 変換器

DA 変換器はデジタル入力をアナログ出力にするアナログ・デジタル混載 IC である。一般的に DAC は 10 ビット ~ 14 ビット分解能のものが多く出回っている。その上位ビットがセグメント型で下位ビットがバイナ

リ型で設計されているのが基本である。CMOS DA 変換器はスイッチド・キャパシタ回路でも構成できるが、ここでは電流と抵抗で回路構成されているもの考える [6]。

5.2 DA 変換器への応用

提案カレントミラー回路を使用できるかどうかを確認するため 2bit セグメント型 DAC でシミュレーションを行った。通常のカスコード・カレントミラー回路を使用した回路図を Fig.18 に、その電源電圧 V_{dd} を変化したときの I_{out} を Fig.19 に示す。

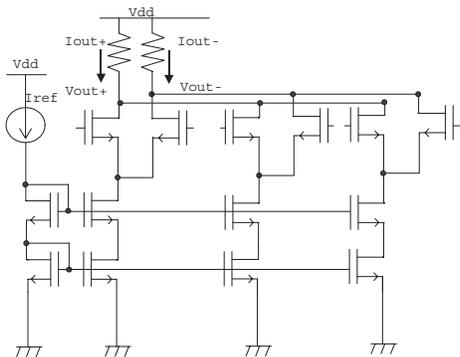


Fig.18: 従来カスコード電流源を用いた DAC.

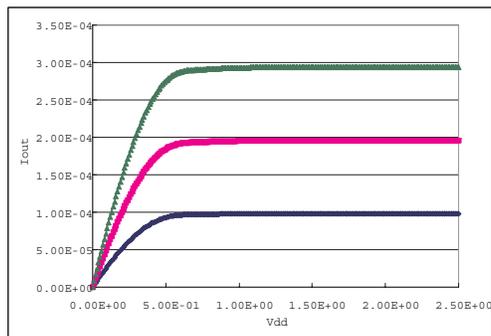


Fig.19: 従来カスコード電流源を用いた DAC での $V_{dd} - I_{OUT}$ 特性.

次に提案カレントミラー回路を使用した DAC の回路図を Fig.20 に示す。OP アンプは一つで実現可能である。この回路で V_{dd} の変化に対する I_{out} を Fig.21 に示す。最小許容電源電圧が小さくできることが確認できた。

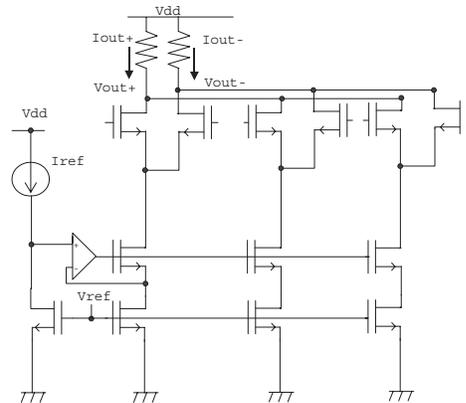


Fig.20: 提案電流源を用いた DAC.

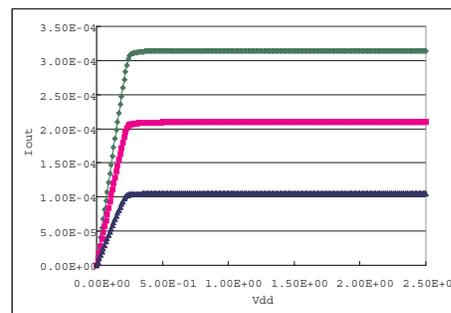


Fig.21: 提案電流源を用いた DAC での $V_{dd} - I_{OUT}$ 特性.

5.3 OP アンプへの応用

Fig.22 に 1 段 OP アンプ (差動アンプ) を示す。この電流源部分に高性能カレントミラー回路を使用することで入力電圧の最小動作電圧を低くできると考えた。Fig.22 の電流源部分を提案カレントミラー回路 (4) に変更したものを Fig.23 に示す。Fig.22 と Fig.23 の回路を $V_{in1}=V_{in2}$ としてシミュレーションしたものを Fig.24 に示す。この結果より入力電圧をより低くできることが確認できた。(他の構成、たとえばカスコードオペアンプでも効果は大きい。)

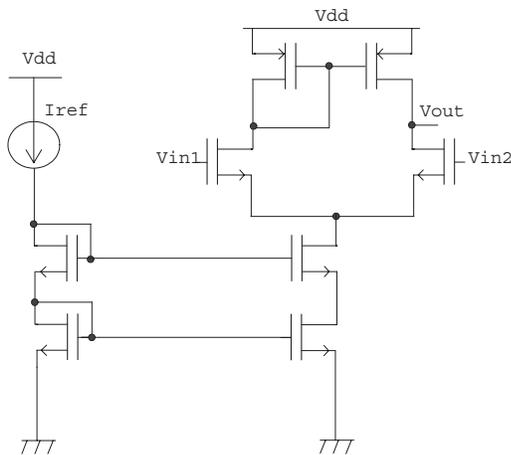


Fig.22: 1 段 OP アンプ回路 (差動アンプ回路).

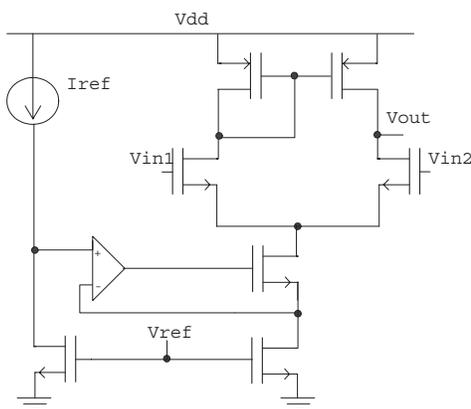


Fig.23: 提案差動アンプ回路.

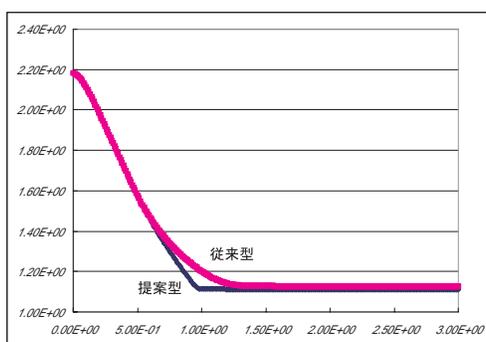


Fig.24: 提案 OP アンプ回路のシミュレーション結果.

．まとめと今後の課題

今回提案したカレントミラー回路により様々な回路の低電圧化を可能とした。今後の課題としてはさらなる高性能なカレントミラー回路を開発、また他の回路へ

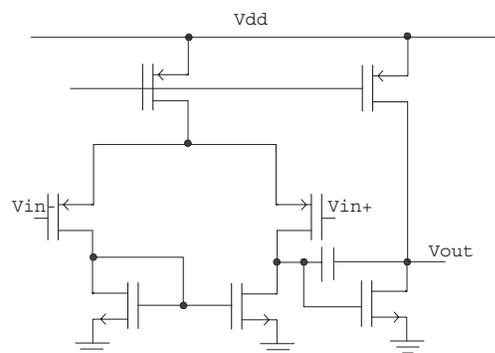
の応用の幅を広げることである。

なお、シミュレーションで使用したカレントミラー回路内 OP アンプ回路を Fig.25 に示す。

謝辞 本研究を支援してくだっています (株) 半導体理工学研究センター (STARC) に感謝致します。

参考文献

- [1] P. R. Gray, P. J. Hurst, S. H. Lewis, R. G. Meyer, *Analysis and Design of Analog Integrated Circuits* (fourth edition), John Wiley & Sons, Inc. (2001).
- [2] O. Charlon, W. Redman-White, "Ultra High-Compliance CMOS Current Mirrors for Low Voltage Charge Pumps and References ", Proc. of ES-SCIRC04, pp.227-230, Leuven (Sept.2004).
- [3] J. Ramirez-Angulo, R. G. Carvajal, A. Torralba, "Low Supply Voltage High-Performance CMOS Current Mirror with Low Input and Output Requirements", IEEE Trans. on Circuits and Systems II, vol.51, no.3, pp.124-129 (March 2004).
- [4] X. Zhang, E. I. El-Masry, "A Regulated Body-Driven CMOS Current Mirror for Low Voltage Applications", IEEE Trans. on Circuits and Systems II, vol.51, no.10, pp.571-577 (Oct 2004).
- [5] T. Itakura, Z. Czarnul, "High Output-Resistance CMOS Current Mirrors for Low-Voltage Applications", IEICE Trans. Fundamentals, vol.E80-A, no.11, pp.230-232 (Jan. 1997).
- [6] R. van de Plassche, *CMOS Integrated Analog-to-Digital and Digital-to-Analog Converters*, 2nd Edition, Kluwer Academic Publishers (2003).

Fig.25: シミュレーションで使用したカレントミラー回路内 OP アンプ ($V_{dd} = 2.5V$).

パラメータ:

$V_{dd}=2.5, V_{ref}=2.5, I_{ref}=100\mu, W/L=20\mu/1.5\mu,$
 $V_{bias}=1.25, R_1=R_2=1k, R_3=100.$